



STATE OF ISRAEL

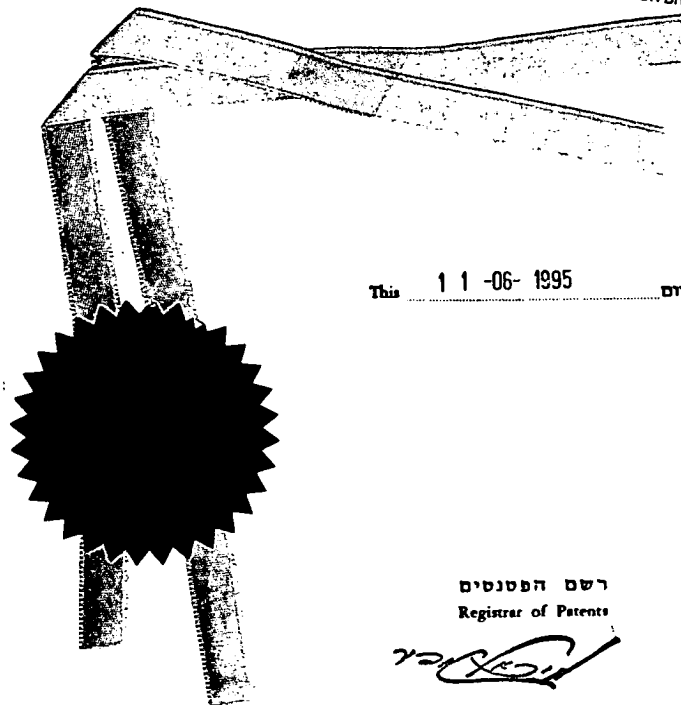
נתקבל  
14-06-1995  
ט"ו א מרחשון - זמנ פרל ושנת'

#9  
2/10/9  
ד.ג

This is to certify that  
annexed hereto is a true  
copy of the documents as  
originally deposited with  
the patent application  
particulars of which are  
specified on the first page  
of the annex.

זאת לתעודה כי  
רצופים כזה העחקים  
נכונים של המסמכים  
שהופקרו לכתחילה  
עם הבקשה לפטנט  
לפי הפרטים הרשומים  
בעמוד הראשון של  
הנספח.

RIBBON CUT BY  
CERTIFICATION BRANCH



This 11-06-1995

היום

רשם הפטנטים  
Registrar of Patents

*[Signature]*

ותאשר  
Certified

*[Signature]*

113829	מספר Number
23-05-1995	תאריך: Ante/Post-dated הוקדם/נדחה

אני (שם המבקש, מענו ולגבי גוף מאוגד - מקום התאגדותו)  
(Name and address of applicant, and in case of body corporate-place of incorporation)

**Name of Applicant & Address in English**  
**Nova Measuring Instruments Ltd.**  
**P.O.Box 266**  
**Weizman Scientific Park**  
**Rehovot 76100**  
 Israeli Company

**Name of Applicant and Address in Hebrew**  
**נובה מכשירי מדידה בע"מ**  
**ת.ד. 266**  
**קרית ויצמן**  
**רחובות 76100**  
**חברה ישראלית**

בעל אמצאה מכח החוק ששמה הוא  
 Owner, by virtue of the law of an invention the title of which is

מכשיר לבדיקה אופטית של פרוסות מוליך למחצה במהלך ליטוש

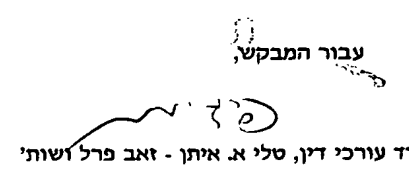
עברית - Hebrew

**Apparatus for Optical Inspection of Wafers During Polishing**

באנגלית - English

hereby apply for a patent to be granted to me in respect thereof

מבקש בזאת כי ינתן לי עליה פטנט

בקשת חלוקה Application of Division	בקשת פטנט מוסף Application for Patent Addition	דרישה דין קדימה Priority Claim		
מבקש הפטנט From Application	לבקשה/לפטנט To Patent/Appl. No.	מספר/סימן Number/Mark	תאריך - Date	מדינת האגוד Convention Country
No. _____ dated _____ תאריך	מס' _____ dated _____ מיום			
יפוי-כח: כללי/מיוחד-רצוף בזה/עוד יוגש POA: general/individual attached to be filed later הוגש בעניין _____ filed in case _____				
Address for Service in Israel המען למסירת מסמכים בישראל משרד עורכי דין טלי א. איתן - זאב פרל ושות' רח' משכית 22 א.ת. הרצליה, 82441				
Signature of Applicant חתימת המבקש  משרד עורכי דין, טלי א. איתן - זאב פרל ושות' c:P-10-743-IL		היום 23 חודש מאי שנת 1994 of the year of This		
		לשימוש הלשכה For Official Use		

טופס זה, כשהוא מוטבע בחותם לשכת הפטנטים ומשלם בספר ובתאריך ההגשה, הנו אישור להגשת הבקשה שפרטיה רשומים לעיל.  
 This form, impressed with the Seal of the Patent Office and indicating the number and date of filing, certifies the filing of the application the particulars of which are set out above.

Apparatus for Optical Inspection of Wafers During Polishing

מכשיר לבדיקה אופטית של פרוסות מוליך למחצה במהלך ליטוש

A. Tally Eitan-Zeev Pearl & Co.  
Law Offices  
P-IO-743-IL